

ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ С УЗКИМИ РАЗРЕШЕННЫМИ ЗОНАМИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

А.А.Коголин

С помощью решения уравнений Фоккера — Планка вычислена вольт-амперная характеристика $j(E)$ для электронов с узкими разрешенными зонами при низких температурах. В зависимости $j(E)$ обнаружен характерный максимум.

В связи с экспериментальными исследованиями подвижности электронов в молекулярных кристаллах [1], при наличии сильного электрического поля возникает необходимость теоретического анализа кинетики электронов с узкими разрешенными зонами. В настоящей работе вычислена подвижность электрона, взаимодействующего с акустическими

фононами, при температуре $T \ll \omega_D$ (ω_D — дебаевская частота фононов) и произвольном электрическом поле E . Предполагается, что ширина разрешенной зоны $M \ll \omega_D$.

Как хорошо известно из теории поляронов малого радиуса [2] в узкозонных системах линейное по смещениям электрон-фононное взаимодействие оказывается сильно подавленным в меру малости параметра $M / \omega_D \ll 1$. В этих условиях доминирующую роль начинает играть квадратичное взаимодействие, которое не содержит такой малости. Это обстоятельство уже отмечалось в работе Рашба [7] в связи с кинетикой молекулярных экситонов. Гамильтониан квадратичного взаимодействия имеет вид

$$H_{int} = \frac{1}{N} \sum_{q_1, q_2, n} \psi_n^+ \psi_n \gamma_{q_1 q_2} e^{in(q_1 + q_2)} (b_{q_1} + b_{-q_1}^+) (b_{q_2} + b_{-q_2}^+). \quad (1)$$

Для акустических фононов константа взаимодействия $\gamma_{q_1 q_2} = C_2 \sqrt{q_1 q_2} / 2M_1 s$, где C_2 — соответствующий деформационный потенциал, M_1 — масса элементарной ячейки, а s — скорость звука. Здесь и далее рассматривается простая кубическая решетка с периодом $a = 1$. Вследствие условия $M \ll \omega_D$ скорость электрона v мала по сравнению с s , и поэтому однофононные и двухфононные процессы испускания и поглощения запрещены законами сохранения. Таким образом, при низких температурах имеет место лишь комptonовское рассеяние фононов на электроне, которому в гамильтониане (1) соответствуют члены типа $b_{q_1}^+ b_{q_2}$. Сравнение соответствующей вероятности рассеяния с вкладом линейного взаимодействия показывает, что квадратичное электрон-фононное взаимодействие доминирует в узкозонных системах при условии $MC_1^2 / C_2 \omega_D \ll 1$, где C_1 — деформационный потенциал для линейного взаимодействия.

При низких температурах $T \ll \omega_D$ вероятность рассеяния электрона мала и его подвижность описывается кинетическим уравнением. Выполнение условий $T \ll \omega_D$ и $M \ll \omega_D$ приводит к тому, что тепловые импульсы фононов $q \sim T/s$ малы в сравнении с импульсом электрона p . Поэтому интеграл столкновений может быть разложен по $q/p \ll 1$, и кинетическое уравнение переходит в уравнение Фоккера — Планка [3]. Для рассматриваемой системы это уравнение принимает вид

$$E e \frac{\partial}{\partial p} f = \frac{\partial}{\partial p} \left(A f + B \frac{\partial}{\partial p} f \right), \quad (2)$$

где e — заряд электрона, а величины A_a и B определяются соотношениями

$$B = \frac{(2\pi)^5}{60} \omega_D q_D^8 \left(\frac{C_2}{M_1 s^2} \right)^2 \left(\frac{T}{\omega_D} \right)^9, \quad A_a = \frac{1}{T} v_a B, \quad a = x, y, z. \quad (3)$$

Здесь $q_D = \omega_D / s$ — дебаевский импульс фононов, а v_a — скорость электрона. Функция распределения $f(\mathbf{p})$ должна удовлетворять периодическим граничным условиям и условию нормировки.

В случае одномерного электрона уравнение (2) легко решается при произвольном спектре $\epsilon(\mathbf{p})$ (фононный спектр по-прежнему предполагается трехмерным). Для этого достаточно сделать замену $f(\mathbf{p}) = X(\mathbf{p}) \exp(-\epsilon(\mathbf{p})/T)$ и фурье-преобразование. В результате выражение для тока $j(E)$ принимает вид

$$j(E) = Te \phi_0(E/E_0), \quad E_0 = V/e, \quad \phi_0(x) = \phi_1(x) / \phi_2(x), \quad (4)$$

$$\phi_1(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{im}{im-x} A_m B_m^*, \quad \phi_2(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{A_m B_m^*}{im-x}, \quad (5)$$

где A_m и B_m — фурье-компоненты от $\exp(\epsilon(\mathbf{p})/T)$ и $\exp(-\epsilon(\mathbf{p})/T)$ соответственно. Если свободное движение электрона описывается приближением сильной связи, то $\epsilon(\mathbf{p}) = -2M \cos p$ и величины A_m , B_m определяются соотношениями

$$A_m = (-1)^m B_m = (-1)^m I_m(\beta), \quad \beta = 2M/T, \quad (6)$$

где I_m — модифицированные функции Бесселя. Графики зависимости $j(E)/j_0$ ($j_0 = 2Me$) при $\beta = 0,2; 2; 4$ изображены на рисунке. В ней имеется характерный максимум при $E = 1,1 E_0$. Отметим, что его положение не зависит от β . В области $E \ll E_0$ $j(E) \sim E/E_0$. Поэтому в слабых полях подвижность электрона μ имеет вид

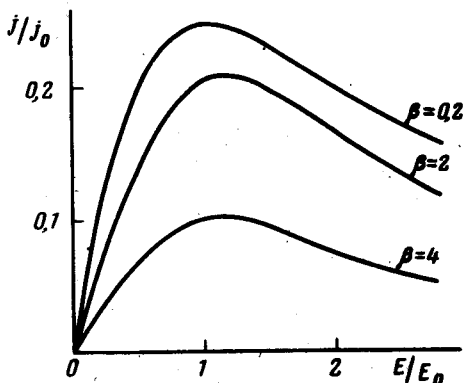
$$\mu(T) = \frac{T}{eE_0} \frac{I_0^2(\beta) - 1}{I_0^2(\beta)}. \quad (7)$$

При $M \ll T$ $\mu(T) = \beta^2 T/2 eE_0 \sim T^{-10}$. Эта асимптотика была получена другим методом в работах Кагана и др. [4, 5].

В области $E \gg E_0$ $j(E) \sim E_0/E$. Убывание $j(E)$ в сильных полях приводит к отрицательной дифференциальной проводимости. Механизм убывания $j(E)$ в сильных полях тот же, что и в работе Келдыша [6]. Отметим, что характерное поле E_0 , при котором возникает сильная нелинейность, быстро убывает с понижением температуры ($E_0 \sim T^8$). Это позволяет надеяться на возможность экспериментального наблюдения сильной нелинейности уже при температурах $T \sim 10$ К.

В приближении сильной связи спектр электрона в тетрагональной кристаллической решетке имеет вид

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \sum_a \epsilon_a(p_a). \quad (8)$$



Вольт-амперная характеристика при $\beta = 0,2; 2; 4$.

В этом случае переменные в уравнении (2) разделяются и поэтому все результаты, полученные для одномерной задачи, непосредственно обобщаются на системы любой размерности. Это позволяет использовать простые формулы (4) – (6) для описания зависимости $j(E)$ в молекулярных кристаллах. При этом компонента тока j_a вдоль оси a в поле E_a определяется выражениями (4), (5), в которые надо подставить $E = E_a$ и $\epsilon(p) = \epsilon_a(p_a)$. Отметим, что все полученные результаты справедливы для любых узкозонных квантовых частиц и могут, в частности, описывать туннелирование легких ионов в кристаллической решетке.

В заключение автор выражает благодарность Э.И.Рашба, Ю.М.Кагану, И.Б.Левинсону и Л.А.Максимову за полезное обсуждение результатов работы.

Институт теоретической физики
им. Л.Д.Ландау
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
13 мая 1980 г.

Литература

- [1] L.V.Schein, A.R.McGhie. Chem. Phys. Lett., **62**, 356, 1979.
- [2] Ю.А.Фирсов. Сб. "Полярны", М., изд. Наука, 1975.
- [3] Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Физическая кинетика, М., изд. Наука, 1979.
- [4] Ю.М.Каган, Л.А.Максимов. ЖЭТФ, **65**, 622, 1973.
- [5] Ю.М.Каган, М.И.Клингер. J.Phys. C., **7**, 2791, 1974.
- [6] Л.В.Келдыш. ЖЭТФ, **43**, 661, 1962.
- [7] Э.И.Рашба. ЖЭТФ, **50**, 1064, 1966.